

## 一、实验目的

1. 加深相对论效应及宇宙线  $\mu$  子性质的认识。
2. 掌握宇宙线  $\mu$  子平均寿命的测量原理。
3. 学习短时间间隔的一种现代测量方法。

## 二、实验原理

地面上为何能探测到来自宇宙的  $\mu$  子。宇宙射线在大气中发生簇射过程产生大量的  $\pi$  介子。 $\mu$  子主要是  $\pi$  介子衰变产生，大多数  $\mu$  子产生在大气上层。由于  $\mu$  子不参与强相互作用，只通过与物质的电磁相互作用和弱相互作用的衰变，具有较强的穿透力。它通过衰变成电子和中微子方式衰变。

实验证明到达地面的  $\mu$  子大多数产生在 15km 的高空，产生  $\mu$  子速率接近光速。在  $\mu$  子静止的参考系观测， $\mu$  子产生到衰变的平均寿命约  $2.197\mu\text{s}$ ，则  $\mu$  子飞行的平均距离约为六百多米，想要到达地面似乎是不可能的。大量的实验证据表明地面上观测者可以测量到  $\mu$  子。在海平面上每平方厘米每分钟大约有 1 个  $\mu$  子，平均能量在几个  $\text{GeV}$  数量级。这是由于  $\mu$  子高速运动时产生了相对论时间膨胀效应，地面参考系测量的  $\mu$  子“运动寿命”，比其“静止寿命”要长，也可以认为在运动参考系观测， $\mu$  子到达地面飞行距离变短。

如何探测  $\mu$  子衰变平均寿命。实验由塑料闪烁体配合光电倍增管构成  $\mu$  子探测器。相比其它测量带电粒子的探测器

(如电离室、半导体探测器等)，塑料闪烁探测器易制成较大尺寸，具有探测效率高和时间响应快特性，是现代核与粒子物理实验常用的探测器之一。

$\alpha$ 子在塑料闪烁体中，主要的能量损失方式是电离能损并伴随一些库仑散射。高能量 $\alpha$ 子可直接从闪烁体中穿出，并在径迹周围产生电子以及荧光光子等次级粒子；一些较低能量 $\alpha$ 子在闪烁体中停止并衰变，衰变产生的电子则继续与闪烁体中发生作用损失能量并使闪烁体分子激发，而中微子直接穿出。

闪烁体中被激发的分子在极短的时间内(为 $\sim 10^{-10}$ 量级)退激发并发射出荧光。荧光经过光电倍增管转换成电信号。停止在闪烁体中的 $\alpha$ 子信号就是粒子的“到达”探测器的信号，而 $\alpha$ 子衰变产生的电子信号，称为“衰变”信号。由于微观粒子(包括 $\alpha$ 子)，的衰变具有一定的统计性，因此实验上对 $\alpha$ 子的寿命测量，实际是通过测量到达-衰变信号的时间差的分布，进而计算得到 $\alpha$ 子平均寿命。

## 二、实验装置

整个测量装置包括：闪烁探测器，高压电源，信号处理和数据通讯接口，以及计算机和分析软件四部分仪器。

当 $\alpha$ 子在塑料闪烁体探测器中产生的信号，经过放大器和甄别器成形为逻辑信号，然后经过可编程逻辑电路(FPGA)

对触发信号进行逻辑判定。FPGA 主要功能是：将接受到的第一个脉冲作为开始时间，对时钟脉冲进行计数，在一定时间间隔内（例如：10 微秒）如果没有接受到第二个脉冲则电路清零重置；如果在该时间间隔内接受到第二个脉冲，则将两个脉冲的之间的时钟周期数输出，之后清零重置。可以看出 FPGA 功用就是通过触发判定电路，找到具有时间关联的  $\alpha$  子的到达信号与表变信号，并将这两个信号的时间差转换成脉冲数。最后通过 USB 接口输入计算机进行数据处理。两套测量装置可共用同一个闪烁体和高压电源。

### 三、实验内容

- 1) 将高压电源线（红色）与探测器连接：探测器信号线（黑色）与信号处理仪器测量面板上的信号输入端连接：USB 接口线与计算机相应接口连接。
- 2) 将各部件电源线接好，检查无误后，打开高压电源和信号处理仪器电源。老弊探测器工作高压设置为 -600V。记录下电压及电流大小。
- 3) 从信号处理仪器观测放大器输出观测信号，记录放大信号特征（幅度、上升时间，噪声信号），观测甄别器输出信号，记录甄别器输出信号特征（信号宽度、频率）
- 4) 调节仪器面板上的电位器以选择合适的测电压，用于去除放大器输出信号中包含的噪声信号。

- 5) 打开计算机, 执行数据获取软件, 获取  $\alpha$  子的衰变信号, 要求累积数据足够长 (实验安排测量 3-4 小时)。存储数据文件 (自备 U 盘拷贝数据文件);
- 6) 利用 origin 软件处理数据, 计算  $\alpha$  子的平均寿命。
- 7) 打印出实验曲线和实验结果, 回答思考题, 给出实验条件, 写出实验报告